



- Fragmento de azulejo de padrão italo--flamengo do século XVI ou início do século XVII.
- Origem da produção: Provavelmente de produção portuguesa
- Local: MNAz

Amostras na Azulejoteca: Fragmento e uma secção polida



















## Índice

#### Caracterização morfológica

- ✓ Características macroscópicas
- ✓ Imagens de microscopia ótica (OM)
- √ <u>Imagens de microscopia electrónica (SEM)</u>

### Caracterização química

- ✓ Análise por SEM/EDS
- ✓ Análise por XRF

















#### CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS



- Vidrado brilhante com linhas de craquelé evidentes. Observa-se espalhamento da cor azul pelo vidrado branco.
- Comprimento = 130 mm; Espessura = 17 mm









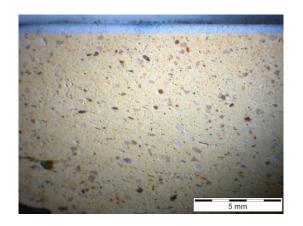




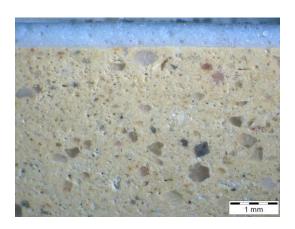


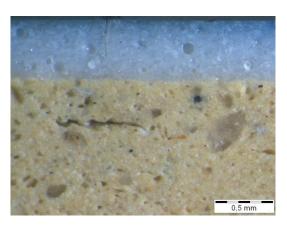


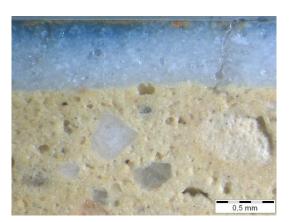
## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE MICROSCOPIA ÓTICA

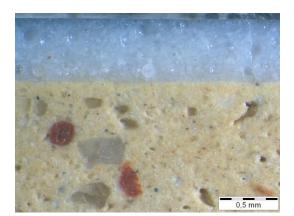












**Equipamento:** 

Lupa binocular Olympus SZH acoplada a câmara Olympus DP20-5.









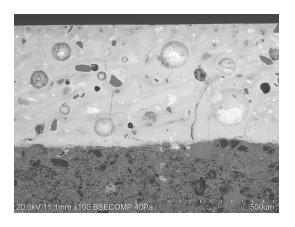








### CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE SEM





#### **Equipamento:**

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.









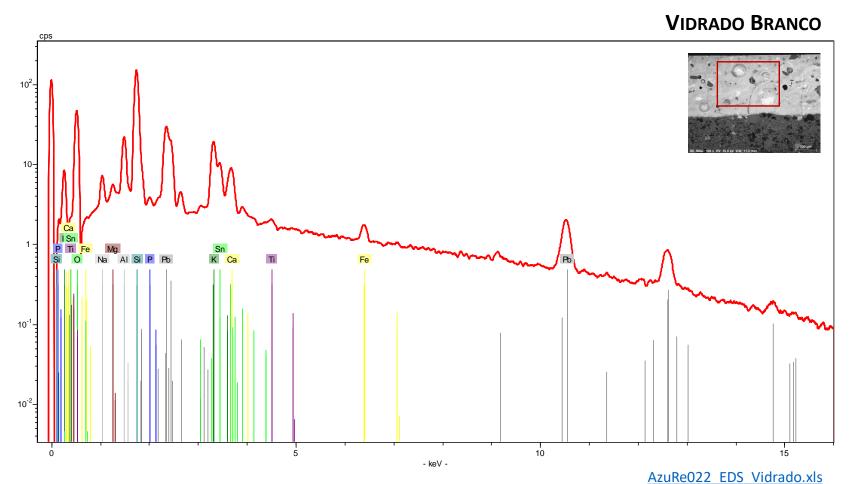








#### CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS



**Equipamento:** 

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.









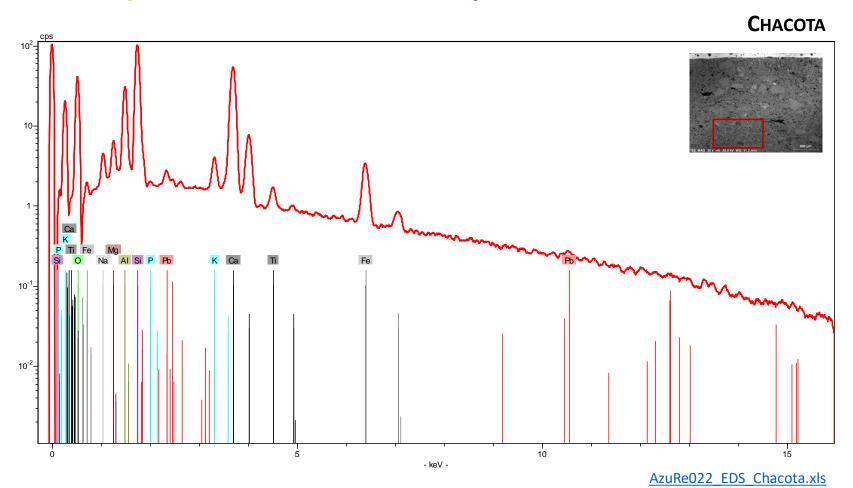








#### CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS



**Equipamento:** 

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

















### CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

Área Analisada	Na	Mg	Al	Si	Р	К	Са	Ti	Fe	Sn	Pb	0
vidrado branco	1,38	0,31	3,23	21,64	(a)	7,93	2,69	0,56	0,88	(a)	27,60	33,79
chacota	1,46	1,39	6,73	18,68	0,0085	1,02	22,79	0,54	3,20	(a)	4,12	40,06

<sup>\*</sup>Os valores apresentados na tabela correspondem às percentagens mássicas dos elementos detetados na amostra (<u>ver aviso</u>). O teor de oxigénio foi calculado estequiometricamente com base nos <u>óxidos</u> mais comuns de cada um dos elementos; a) detetado mas não quantificado.

#### **Equipamento:**

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.









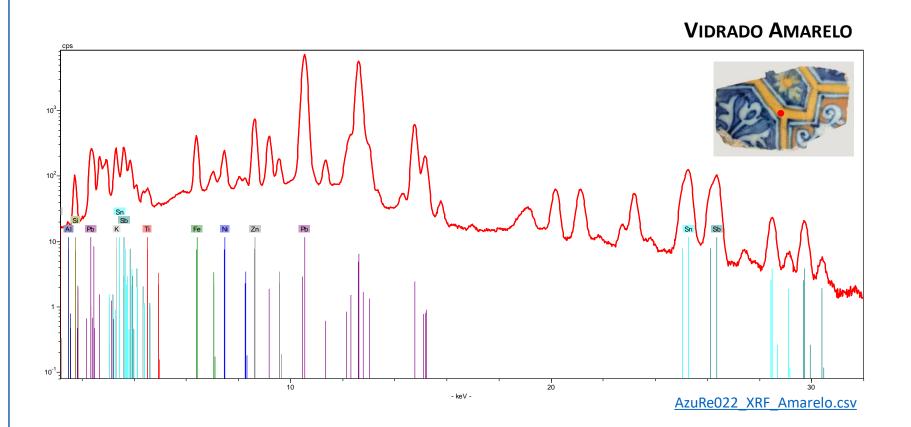








### CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF



#### **Equipamento:**

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer III-SD.









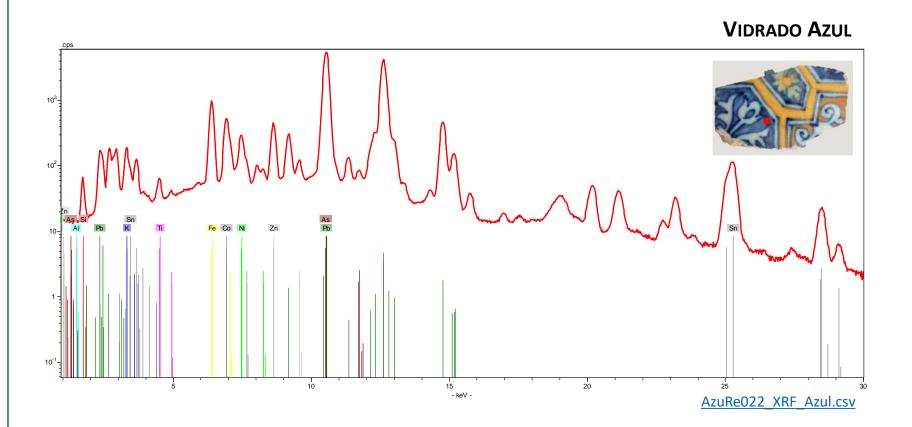








#### CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR XRF



#### **Equipamento:**

Espectrómetro portátil por fluorescência de raios-X Bruker Tracer III-SD.













